

УДК 621.39

О. В. ЗІНЧЕНКО,

Державний університет телекомунікацій, Київ

СИНТЕЗ ПАРАМЕТРІВ ЗВ'ЯЗКУ ІТЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ФАП ПРИ ЗАДАВАЛЬНОМУ ВПЛИВІ З НАКЛАДЕНОЮ ЗАВАДОЮ

Досліджено чинники підвищення динамічної точності ітераційної системи фазового автопідстроювання, що зазнає задавального впливу з накладеною завадою.

Ключові слова: ітераційна система ФАП; фазова помилка; синтез; завада; спектральна щільність; дисперсія фазової помилки.

Вступ

У багатьох практичних випадках на вхід ітераційної системи (ІС) фазового автопідстроювання (ФАП) надходить задавальний вплив із накладеною завадою. Тоді структурна схема комбінованої ІС ФАП набирала вигляду згідно з рис. 1, а (тут і далі ОКУ, ДКУ — відповідно основний і додатковий контур управління).

Фазова помилка цієї системи подається виразом

$$\Delta\varphi_k(t) = W_{\Delta\varphi k}(p)\alpha(t) + W_{3k}(p)n(t).$$

Енергетичний спектр (ЕС) помилки знаходимо за формулою

$$S_{\Delta\varphi k}(\omega) = |W_{\Delta\varphi k}(j\omega)|^2 G_{\alpha}(\omega) + |W_{3k}(j\omega)|^2 S_n(\omega), \quad (1)$$

де $G_{\alpha}(\omega)$ і $S_n(\omega)$ — енергетичний спектр відповідно задавального впливу і завади.

При цьому справджуються такі рівності:

$$W_{\Delta\varphi k}(j\omega) = W_{\Delta\varphi 1k}(j\omega)W_{\Delta\varphi 2k}(j\omega) = \frac{1 - W_{p1}(j\omega)W_{ky1}(j\omega)}{1 + W_{p1}(j\omega)} \cdot \frac{1 - W_{p2}(j\omega)W_{ky2}(j\omega)}{1 + W_{p2}(j\omega)}, \quad (2)$$

$$W_{3k}(j\omega) = W_{31k}(j\omega) + W_{32k}(j\omega) - W_{31k}(j\omega)W_{32k}(j\omega),$$

або

$$W_{3k}(j\omega) = W_{31k}(j\omega) + W_{32k}(j\omega)W_{\Delta\varphi 1k}(j\omega),$$

звідки

$$W_{3k}(j\omega) = W_{31k}(j\omega) \left[1 + \frac{W_{32k}(j\omega)}{W_{p1}(j\omega)} \right].$$

Основна частина

Розглянемо комбіновану ітераційну систему ФАП, оператори якої визначаються такими виразами

$$\left. \begin{aligned} W_{p1}(p) &= W_{p2}(p) = k_p (T_1 p + 1) / [(T_2 p + 1)p], \\ W_{ky1}(p) &= \frac{D_{ky1}(p)}{F_{ky1}(p)} = \frac{\tau p}{d_1 p + d_0} = \frac{\tau_1 p}{d_1 p + 1}, \\ W_{ky2}(p) &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

де τ_1 — перша похідна задавального впливу.

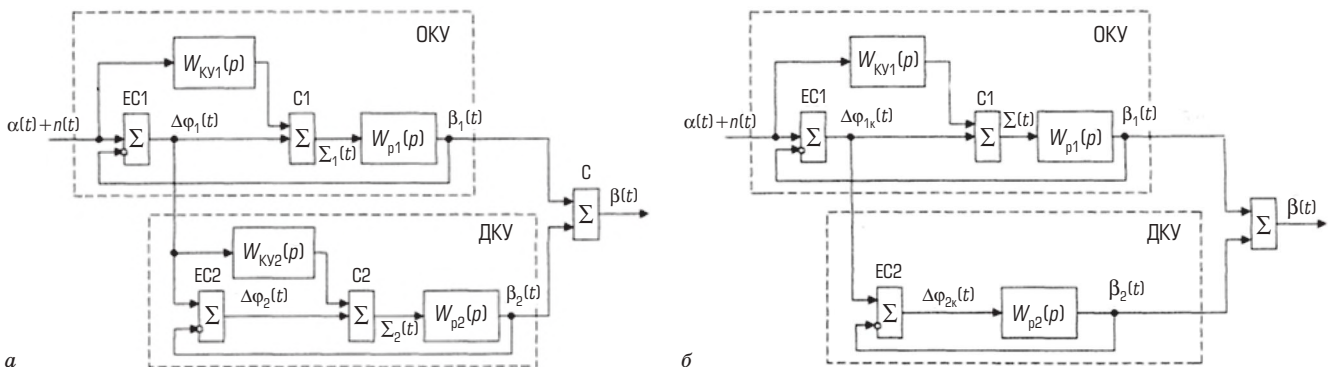


Рис. 1. Структурна схема комбінованої ІС ФАП: а — із двома розімкненими каналами управління; б — з одним розімкненим каналом управління

Нехай на вхід системи ФАП (рис. 1, б) надходить задавальний вплив, спектральна щільність у похідній якого підпорядковується розподілу Пуассона і визначається виразом

$$S_{\alpha}(\omega) = 2\mu a^2 / (\omega^2 + \mu^2), \quad (4)$$

де a^2 — середнє значення квадрата швидкості зміни $\alpha(t)$, тобто середнє значення квадрата частоти; $1/\mu$ — середня довжина проміжків часу, протягом яких швидкість залишається постійною.

Якщо задавальним впливом вважати $\alpha'(t)$, а не $\alpha(t)$, або в зображеннях за Лапласом $s\alpha(s)$, а не $\alpha(s)$, то аби дістати передатну функцію комбінованої ітераційної системи, потрібно вихідний вираз поділити на s :

$$W_{\Delta\Phi_K}(s)/s = \Delta\Phi_K(s)/[s\alpha(s)]. \quad (5)$$

Як заваду, накладену на корисний сигнал, візьмемо білий шум, енергетичний спектр (спектральна щільність) якого

$$S_n(\omega) = N_0 = \text{const.} \quad (6)$$

З урахуванням виразів (2), (3), (4) і (5) маємо:

$$S_{\Delta\Phi_K}(\omega) = \left| \frac{F_p(j\omega)F_{KY1}(j\omega) - D_p(j\omega)D_{KY1}(j\omega)}{[D_p(j\omega) + F_p(j\omega)]F_{KY1}(j\omega)} \cdot \frac{F_p(j\omega)}{[D_p(j\omega) + F_p(j\omega)]j\omega} \right|^2 \frac{2\mu a^2}{\omega^2 + \mu^2} + \left| \frac{D_p(j\omega)F_{KY1}(j\omega) + D_{KY1}(j\omega)F_p(j\omega)}{[D_p(j\omega) + F_p(j\omega)]F_{KY1}(j\omega)} + \frac{D_p(j\omega)F_p(j\omega)}{[D_p(j\omega) + F_p(j\omega)]^2} \right|^2 N_0, \quad (7)$$

тобто середнє значення квадрата помилки можна подати як суму двох складових:

$$\Delta\bar{\Phi}_K^2 = \Delta\bar{\Phi}_{1\alpha}^2 + \Delta\bar{\Phi}_{1n}^2.$$

При цьому справджуються такі рівності:

$$\Delta\bar{\Phi}_K^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{\Delta\Phi_K}(\omega) d\omega, \\ \Delta\bar{\Phi}_{1\alpha}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{F_p(j\omega)F_{KY1}(j\omega) - D_p(j\omega)D_{KY1}(j\omega)}{[D_p(j\omega) + F_p(j\omega)]F_{KY1}(j\omega)} \cdot \frac{F_p(j\omega)}{[D_p(j\omega) + F_p(j\omega)]j\omega} \right|^2 \frac{2\mu a^2}{\omega^2 + \mu^2} d\omega, \\ \Delta\bar{\Phi}_{1n}^2 = \frac{N_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{D_p(j\omega)F_{KY1}(j\omega) + D_{KY1}(j\omega)F_p(j\omega)}{[D_p(j\omega) + F_p(j\omega)]F_{KY1}(j\omega)} + \frac{D_p(j\omega)F_p(j\omega)}{[D_p(j\omega) + F_p(j\omega)]^2} \right|^2 d\omega.$$

Підставивши в (7) конкретні значення $F_p(j\omega)$, $D_p(j\omega)$, $D_{KY1}(j\omega)$, $F_{KY1}(j\omega)$, дістанемо:

$$S_{\Delta\Phi_K}(\omega) = \left| \frac{(T_2 j\omega + 1)(d_1 j\omega + 1)j\omega - k_p \tau_1 j\omega}{[k_p(T_1 j\omega + 1) + (T_2 j\omega + 1)j\omega](d_1 j\omega + 1)} \cdot \frac{T_2 j\omega + 1}{k_p(T_1 j\omega + 1) + (T_2 j\omega + 1)j\omega} \right|^2 \frac{2\mu a^2}{\omega^2 + \mu^2} + \left| \frac{k_p(T_1 j\omega + 1) + (T_2 j\omega + 1)\tau_1(j\omega)}{[k_p(T_1 j\omega + 1) + (T_2 j\omega + 1)j\omega](d_1 j\omega + 1)} + \frac{k_p(T_2 j\omega + 1)}{[k_p(T_1 j\omega + 1) + (T_2 j\omega + 1)j\omega]^2} \right|^2 N_0 = \\ = \left| \frac{(T_2 j\omega + 1)^2(d_1 j\omega + 1)j\omega - k_p \tau_1 j\omega(T_2 j\omega + 1)}{[k_p(T_1 j\omega + 1) + (T_2 j\omega + 1)j\omega]^2(d_1 j\omega + 1)} \right|^2 \frac{2\mu a^2}{\omega^2 + \mu^2} + \left| \frac{k_p(d_1 j\omega + 1) + (T_2 j\omega + 1)\tau_1(j\omega)}{[k_p(T_1 j\omega + 1) + (T_2 j\omega + 1)j\omega](d_1 j\omega + 1)} + \frac{k_p(T_2 j\omega + 1)}{[k_p(T_1 j\omega + 1) + (T_2 j\omega + 1)j\omega]^2} \right|^2 N_0.$$

Розглянемо наведені на рис. 2, а, б криві зміни дисперсії в ОКУ при

$$W_{p1}(s) = \frac{k_p(T_1 s + 1)}{(T_2 s + 1)s} = \frac{b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s} = \frac{D_{p1}(s)}{F_{p1}(s)},$$

де $k_p = 5\text{с}^{-1}$; $T_1 = 0,01\text{ с}$; $T_2 = 0,025\text{ с}$; $b_1 = k_p T_1$; $b_0 = k_p$; $a_2 = T_2$; $a_1 = 1$.

На вхід подається задавальний вплив, спектральна щільність якого визначається виразом (4), де $a = 18^{\circ 2}/\text{с}^2$; $\mu = 0,1\text{ с}$.

На задавальний вплив накладається завада, спектральна щільність якої $S_n(\omega) = 0,01 = N_0$.

Дисперсія помилки ОКУ з управлінням за відхиленням

$$\Delta\bar{\Phi}^2 = \Delta\bar{\Phi}_{\alpha}^2 + \Delta\bar{\Phi}_n^2,$$

$$\text{де} \quad \Delta\bar{\Phi}_{\alpha}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{(a_1 j\omega + a_0)\sqrt{2\mu a}}{[c_2(j\omega)^2 + c_1(j\omega) + c_0](j\omega + \mu)} \right|^2 d\omega = I_3 = \frac{-c_2 \cdot 2\mu a^2 - c_2(c_1 + c_2\mu) \cdot \mu a^2 a_1^2 / (\mu c_0)}{-2c_2[\mu c_0 c_2 + (c_1 + c_2\mu)(c_0 + \mu c_1)]};$$

$$\Delta \overline{\varphi}_n^2 = I_2 = \frac{N_0(b_1^2 + b_0^2 c_2)/c_0}{2c_1 c_2};$$

$$c_2 = a_2; c_1 = k_p T_1 + 1; c_0 = k_p.$$

Для комбінованого ОКУ при $W_{\text{КУ1}}(s) = \tau_1 s / (d_1 s + 1)$, де $d_1 = T_1$, маємо

$$\Delta \overline{\varphi}_k^2 = \frac{-2c_2 q^2 \mu - 2c_2(c_1 + c_2) \mu a^2(a_1 - \tau_1)/(\mu c_0)}{-2c_2[\mu c_0 c_2 - (c_1 + c_2 \mu)(c_0 - \mu c_1)]} + \frac{N_0[(b_1 + \tau_1)^2 + b_0^2 c_2/c_0]}{2c_1 c_2} = \Delta \overline{\varphi}_\alpha^2 + \Delta \overline{\varphi}_n^2.$$

Тут і далі $q = \Delta \overline{\varphi}_\alpha^2 / \Delta \overline{\varphi}_n^2$.

Візьмемо частинну похідну $\partial \Delta \overline{\varphi}_k^2 / \partial \tau_1$ та прирівняємо її до нуля:

$$\partial \Delta \overline{\varphi}_k^2 / \partial \tau_1 = 0. \quad (8)$$

Звідси знаходимо значення τ_1 , яке відповідає мінімуму дисперсії ОКУ. При заданих значеннях параметрів ОКУ $\tau_1 = 0,8$ с.

Середньоквадратична помилка ОКУ без зв'язку за задавальним впливом [$W_{\text{КУ1}}(p) = 0$] така:

$$\Delta \varphi_{\text{с.к}} = \sqrt{\Delta \varphi_\alpha^2 + \Delta \varphi_n^2} = \sqrt{0,64 + 0,026} \approx 0,82. \quad (9)$$

У комбінованому ОКУ при $\tau_1 = 0,8$ с маємо

$$\Delta \varphi_{\text{с.к.к}} = \sqrt{0,035 + 0,144} \approx 0,42. \quad (10)$$

Порівнюючи вирази (9) і (10), бачимо, що при заданих параметрах ОКУ і вхідних впливах середньоквадратичне значення фазової помилки в комбінованій ОКУ в $\frac{\Delta \varphi_{\text{с.к}}}{\Delta \varphi_{\text{с.к.к}}} = 0,82/0,42 \approx 2$ рази менше, ніж в ОКУ з управлінням за відхиленням.

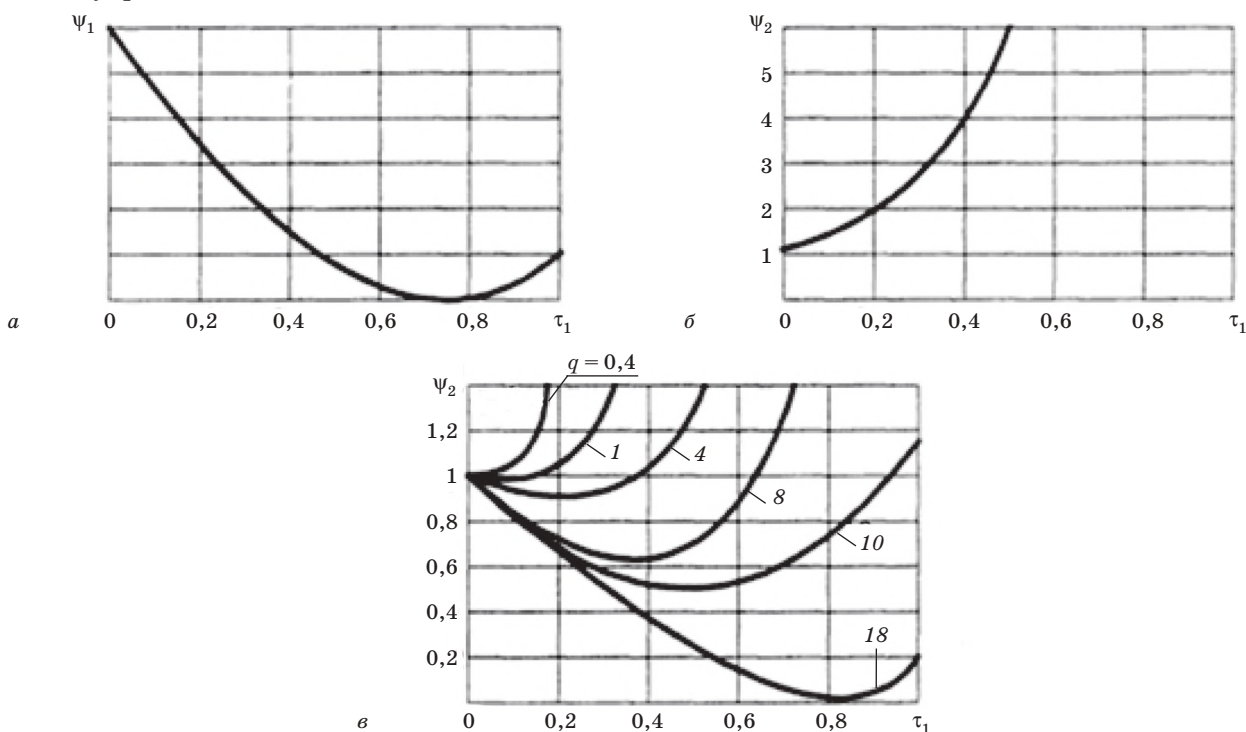


Рис. 2. Графіки залежності складових дисперсій фазової помилки (а, б) і сумарної дисперсії (в) від параметра τ_1 — швидкості зміни задавального впливу

Значення дисперсії фазової помилки в комбінованій ОКУ залежить від характеру зміни кривих

$$\psi_1 = \frac{\Delta \varphi_{\alpha k}^2}{\Delta \varphi_\alpha^2} = f_1(\tau_1) \text{ і } \psi_2 = \frac{\Delta \varphi_{n k}^2}{\Delta \varphi_n^2} = f_2(\tau) \text{ (див. рис. 2, а, б).}$$

Для розглядуваного ОКУ маємо: зі зміною параметра τ_1 зв'язку за задавальним впливом дисперсія $\Delta \varphi_{\alpha k}^2$ в певних межах зміни τ_1 зменшується, а дисперсія $\Delta \varphi_{n k}^2$ зростає.

Відношення

$$\frac{\Delta \varphi_k^2}{\Delta \varphi^2} = \frac{\Delta \varphi_{\alpha k}^2 + \Delta \varphi_{n k}^2}{\Delta \varphi_\alpha^2 + \Delta \varphi_n^2} = f(\tau_1)$$

при певному значенні τ_1 має мінімум, залежний від рівня завади, яка при постійному значенні $\overline{\Delta\varphi_\alpha^2}$ визначається відношенням $q = \overline{\Delta\varphi_\alpha^2} / \Delta\varphi_n^2$.

Криві $\Psi_3 = \frac{\Delta\varphi_K^2}{\Delta\varphi^2} = f_3(\tau_1)$ при $q = \text{const}$, зображені на рис. 2, в, ілюструють той факт, що значення мінімуму дисперсії фазової помилки зменшується зі збільшенням рівня завад.

Висновок

Ефективність застосування розімкнених компенсаційних каналів в ітераційних системах ФАП, що працюють при статистично заданому корисному (задавальному) діянні з накладеною завадою, знижується з підвищенням рівня завад.

Література

1. Коробко, В. В. Цифровые двухконтурные системы фазовой автоподстройки / В. В. Коробко, В. К. Стеклов // Сб. науч. тр. КВИУС.— 2000.— С. 131–136.
2. Стеклов, В. К. Комбинированные системы фазовой автоподстройки / В. К. Стеклов.— К.: Техніка, 2004.— 327 с.

О. В. Зинченко

СИНТЕЗ ПАРАМЕТРОВ СВЯЗИ ИТЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ФАП ПРИ ЗАДАЮЩЕМ ВОЗДЕЙСТВИИ С НАЛОЖЕННОЙ ПОМЕХОЙ

Исследованы факторы повышения динамической точности итерационной системы фазовой автоподстройки, подвергаемой задающему воздействию с наложенной помехой.

Ключевые слова: итерационная система ФАП; фазовая ошибка; синтез; помеха; спектральная плотность; дисперсия фазовой ошибки.

O. V. Zinchenko

SYNTHESIS OF COMMUNICATION PARAMETERS OF ITERATIVE SYSTEM OF A PLL WITH EXPOSURE TO SUPERIMPOSED

In the article were developed factors of dynamic accuracy rising of iterative system of phase self-tuning, which exposed to master control with superimposed interference .

Keywords: iterative system of a PLL; phase error; synthesis; interference; spectral density; dispersion of the phase error.